

致各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表者 董事长 山崎 秀和
所在地 京都府向日市森本町东之口 1-1
NidecParkC 栋

尼得科精密检测科技参展 2025 泰国亚洲电子智能制造展览会

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参加 2025 年 3 月 6 日（周四）至 3 月 8 日（周六）在曼谷国际贸易展览中心（BITEC）举办的“2025 泰国亚洲电子智能制造展览会（Intelligent Asia Thailand 2025）”。



STAR REC-M1



NATS-1000

本次展览会将主要展出针对 AI 服务器日益大型化和复杂化而开发设计的、用于高端电路板的最新电气检测设备“GATS-8360”，以及近年来备受关注的用于功率半导体的检测装置“NATS 系列”。

此外，我们还将会在展会上介绍一款兼具高速高性能和性价比的、用于 HDI 基板的新型电气检测装置“STAR REC-M1”。今后，本公司将继续以行业高水平的测量和检测技术为全球的制造业做贡献。

〈参展概要〉

- 会 期：2025 年 3 月 6 日(周四)~3 月 8 日(周六)
- 会 场：曼谷国际贸易展览中心(BITEC)
- 展 位：PCB Area B414
- 官 网：<https://intelligentasia-thailand.chanchao.com.tw/en>

〈参展产品〉

- AI 服务器大型基板电气检测系统“GATS-8360”
- 用于 HDI/PCB 基板的导通/短路检测装置“STAR REC 系列”
- 用于车载基板的导通/短路检测装置“STAR REC-V5III”
- 用于 IGBT/SiC 模块的绝缘/静态特性/动态特性检测装置“NATS-1000/1700 系列”
- 用于功率半导体模块的动态可靠性测试的试验装置“NATS-8000 系列”
- 适用于高密度基板的光学 2D/3D 检测装置“RSH 系列”